



3-310-0007

表面分析計

I Q F l e x 2 0 S

別途送料



お問い合わせください。

- 5種類の外観品質特性と正反射プロファイルを同時に測定することができる、小型軽量のアピアランスアナライザーです。
- 従来の光沢計だけでは測定できない反射特性や表面状態を評価することができます。
- 小さな部品や曲面の測定に適した小口径プローブタイプです。

測定項目	光沢度 反射ヘイズ 像鮮明度 像鮮明度指数 正反射ピーク値 正反射プロファイル
タイプ	小口径プローブ
光沢度	測定角度/20° 測定範囲/0~2000GU 測定面積/6x6.4mm 測定精度/分解能：0.1GU 繰り返し性：±0.2GU (100GU以下の場合) ±0.2% (100GU以上の場合) 器差：±0.5GU (100GU以下の場合) ±0.5% (100GU以上の場合)
反射ヘイズ	表示/ヘイズ値 (HU) 又はLogヘイズ値 (LogHU) 切替可能 受光角度/発光角の中心20°、18.1°、21.9°、それぞれ幅1.8°を測定 測定精度/分解能：0.1HU 繰り返し性：±0.2HU 器差：±1.5HU
像鮮明度 (DOI)	測定範囲/0~100 受光角度/受光角の中心20°、19.7°、20.3°、それぞれ幅0.2°を測定 測定精度/分解能：0.1 繰り返し性：±0.2 器差：±0.5
像鮮明度指数	測定範囲/0~100 測定精度/分解能：0.1 繰り返し性：±0.2 器差：±0.5
正反ピーク値	測定角度/受光角の中心20°、幅0.2°を測定 測定範囲/0~2000GU
電源	内蔵リチウムイオン電池 ACアダプタ USBバスパワー
メモリ	8MB (約999データ)
大きさ	79x34x150mm (測定ヘッドを除く) 550g
標準付属品	収納ケース 光沢標準板 USBケーブル 校正証明書 (ISO 17025/UKAS) ACアダプタ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.